PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08264946 A

(43) Date of publication of application: 11 . 10 . 96

(51) Int. CI

H05K 3/46 H05K 1/02

(21) Application number: 07062312

(22) Date of filing: 22 . 03 . 95

(71) Applicant:

SUMITOMO KINZOKU ELECTRO

DEVICE:KK

(72) Inventor:

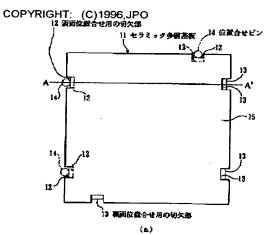
ARAKI HIDEAKI NAKAI TOSHIHIRO FUKAYA MASASHI

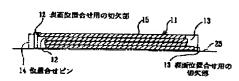
(54) CERAMIC MULTILAYER BOARD AND MANUFACTURE THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: To enhance a ceramic multilayer board in alignment accuracy by a method wherein surface aligning cutouts provided to the edge of the multilayer board are so formed like a step that the recess of the top layer is deeper than those of the other layer.

CONSTITUTION: Surface aligning cutouts 12 provided to the edge of a multilayer board 11 are fitted in aligning pins 14 to align the board 11. At this point, the surface aligning cutouts 12 are so formed as to be terraced making a surface layer less recessed than the other layers, so that the inner edge of the surface layer cutout 12 bears against the aligning pins 14 without fail when the board 11 is aligned, and the board 11 is capable of being aligned on the basis of the inner edge of the surface layer cutout 12. Furthermore, if cutouts 12 are provided to a green sheet together with viaholes or the like, a relative positional relation between the surface layer viaholes and aligning pins 14 (cutouts 12) is kept high in accuracy.





(ъ)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-264946

(43)公開日 平成8年(1996)10月11日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H05K	3/46	•	6921-4E	H05K	3/46	Н	
			6921-4E			X	
	1/02				1/02	Α	

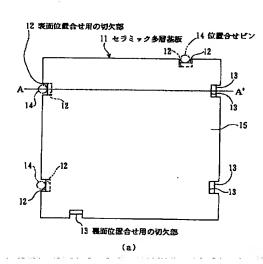
1/02			1/02 A		
		審査請求	未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)		
(21)出願番号	特顏平7-62312	(71)出願人	391039896		
(22) 出顧日	平成7年(1995) 3月22日		株式会社住友金属エレクトロデバイス 山口県美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1 荒木 英明		
	TM 1 T (1990) 3 7 22 H	(72)発明者			
			山口県美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1		
			株式会社住友金属セラミックス内		
		(72)発明者	中居 俊博		
			山口県美祢市大樹町東分字岩倉2701番1		
			株式会社住友金属セラミックス内		
		(72)発明者			
			山口県美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1		
		(7.4) (D) 700 I	株式会社住友金属セラミックス内		
		(74)代理人	弁理士 加古 宗男		

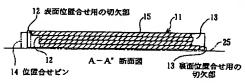
(54) 【発明の名称】 セラミック多層基板及びその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 基板の位置合せ精度を向上する。

【構成】 セラミック多層基板11の隣接する2辺の端縁に表面位置合せ用の切欠部12を合計3個形成し、残りの2辺の端縁に表面位置合せ用の切欠部13を合計3個形成する。裏面位置合せ用の切欠部13を合計3個形成する。表面位置合せ用の切欠部12は、表面層の凹みより他の層の方が深く凹んだ段差状に形成され、位置合せピン14に嵌合したときに、表面層の切欠部12内線が位置合せピン14に必ず当接し、常に表面層の切欠部12内線を基準にした位置合せが可能となる。更に、各切欠部12をグリーンシート15にビアホール16等と同時に打ち抜き形成することで、表面層のビア17をしてきる。とで最も必要な表面層のビア17の位置合せ精度を向上できる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数枚のグリーンシートを積層・焼成して成る、表面に配線を有するセラミック多層基板において、基板端縁に複数の表面位置合せ用の切欠部が形成され、各前記表面位置合せ用の切欠部は、表面層の凹みより他の層の方が深く凹んだ段差状に形成されていることを特徴とするセラミック多層基板。

【請求項2】 複数枚のグリーンシートを積層・焼成して成る両面配線のセラミック多層基板において、基板端縁に複数の表面位置合せ用の切欠部と複数の裏面位置合せ用の切欠部とが形成され、各前記表面位置合せ用の切欠部は、表面層の凹みより他の層の方が深く凹んだ段差状に形成され、各前記裏面位置合せ用の切欠部は、裏面層の凹みより他の層の方が深く凹んだ段差状に形成されていることを特徴とするセラミック多層基板。

【請求項3】 請求項1又は2のセラミック多層基板を製造する方法であって、前記各切欠部を形成するための穴を、前記グリーンシートにビアホール等を形成する際に同時に形成し、且つ、表面層又は裏面層のグリーンシートの切欠部形成用の穴を他の層に積層されるグリーンシートの切欠部形成用の穴よりも切断線から基板内側への奥行きが小さくなるように形成し、該グリーンシートの積層後又は焼成後に、該積層体を前記穴を分割するように切断することで、前記各切欠部を形成し、焼成された基板の複数の切欠部を複数の位置合せピンに嵌合させた。とで、該基板を位置合せして印刷等の後工程を行うようにしたことを特徴とするセラミック多層基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、焼成後の基板に印刷等 の後工程を行う際の位置合せ精度を向上したセラミック 多層基板及びその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、複数枚のグリーンシートを積層・焼成して製造されるセラミック多層基板においては、基板表面の導体パターン等をグリーンシート積層体と同時に焼成する同時焼成タイプもあるが、グリーン・ト積層体の焼成後の後工程で、基板表面に導体・抵抗体等を印刷・焼成したり、抵抗体等のトリミングやシートオープン検査等の電気的品質検査を行う後付けタイプもある。この後付けタイプでは、基板表面に印刷があり、そのために、基板を正確に位置合せする必要があり、そのために、一般に、図5に示すように、基板1の隣接する2辺の端縁を位置合せピン3に当接させることで、基板を位置合せするようにしている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、図6に示すように、焼成後の基板1に導体パターン4を印刷する場

【0004】特に、近年のように小型・高密度実装が進むと、益々高い位置合せ精度が要求され、現在では、高精度CCDカメラを用いて基板の位置を画像処理により認識して位置合わせする装置も実用化されているが、この装置は非常に高価であり、コストアップ要因となる欠点がある。

【0005】本発明はこのような事情を考慮してなされたものであり、従ってその目的は、位置合せピンを用いて基板の位置合せを精度良く行うことができて、品質向上・歩留り向上を達成することができるセラミック多層基板及びその製造方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の請求項1は、複数枚のグリーンシートを積層・焼成して成る、表面に配線を有するセラミック多層基板において、基板端縁に複数の表面位置合せ用の切欠部を形成し、各表面位置合せ用の切欠部を、表面層の凹みより他の層の方が深く凹んだ段差状に形成している。

【0007】また、本発明を両面配線のセラミック多層 基板に適用する場合には、請求項2のように、基板端線 に複数の表面位置合せ用の切欠部と複数の裏面位置合せ 用の切欠部とを形成し、各表面位置合せ用の切欠部を、 表面層の凹みより他の層の方が深く凹んだ段差状に形成 し、各裏面位置合せ用の切欠部を、裏面層の凹みより他 の層の方が深く凹んだ段差状に形成すれば良い。

【0008】このようなセラミック多層基板を製造する場合には、請求項3のように、前記各切欠部を形成するための穴を、グリーンシートにピアホール等を形成する際に同時に形成し、且つ、表面層又は裏面層に積層されるグリーンシートの切欠部形成用の穴を他の層に積層から基板内側への奥行きが小さくなるように形成し、該グリーンシートの積層後又は焼成後に、該積層体を前記穴を分割するように切断することで、前記各切欠部を形成し、焼成された基板の複数の切欠部を複数の位置合せピ

ンに嵌合させることで、該基板を位置合せして印刷等の 後工程を行うようにすれば良い。

[0009]

【作用】上述した請求項1の構成によれば、基板の位置合せ時には、基板端線に形成された複数の表面位置合せ 用の切欠部を位置合せピンに嵌合させることにより基本の位置合せを行う。この際、各表面位置合せ用の切欠部とり他の層の方が深く凹んだ段差状に形成されているので、基板位置合せ時には基板の表といれているので、基板位置合せ時には基板の表との切欠部内線が位置合せピンに必ず当接した位置合せがプライン)のずれやバリの影響を受けずに済む。更に、切りのずれやバリの影響を受けずに済む。更に、切りのずれやバリの影響を受けずに済む。更に、切りのずれやバリの影響を受けずに済む。更に、切りのずれやバリの影響を受けずに済む。更に、切りのずれやバリの影響を受けずに済む。更に、切りのずれやバリの影響を受けずに済む。更に、切りのでを、グリーンシートにピアホール等を形成する際にはいているでは、基板焼成後の後工程の位置合せピン(切り、との間の位置精度を正確に確保できると共に、工程数も増えずに済む。

【0010】また、請求項2のように、両面配線のセラミック多層基板の場合には、基板端縁に、表面位置合せ用の切欠部と、これとは表裏反対の関係になる裏面位置合せ用の切欠部とを形成し、基板表面に印刷等を行う場合には、請求項1の場合と同じく、表面位置合せ用の切欠部を位置合せピンに嵌合し、基板裏面に印刷等を行う場合には、裏面位置合せ用の切欠部な位置合せピンに嵌合する。この裏面位置合せ用の切欠部は、裏面層の凹欠より他の層の方が深く凹んだ段差状になっているので、裏面位置合せ時には基板の裏面層の切欠部の内線が位置合せピンに必ず当接した状態となり、常に裏面層の切欠部を基準にした正確な位置合せが可能となる。

【〇〇11】以上のようなセラミック多層基板を製造す る場合、請求項3の製造方法では、各切欠部を形成する ための穴を、グリーンシートにビアホール等を形成する 際に同時に形成することで、ビアホールと切欠部形成用 の穴とを常に一定の位置関係で形成する。この際、表面 層又は裏面層に積層されるグリーンシートの切欠部形成 用の穴を他の層に積層されるグリーンシートの切欠部形 成用の穴よりも切断線から基板内側への奥行きが小さく なるように形成し、これらのグリーンシートを積層した ときに、表面層又は裏面層の切欠部形成用の小さな穴が 他の層の大きな穴に重なり合うようにする。そして、グ リーンシートの積層後又は焼成後に、該積層体を前記穴 を分割するように切断することで、各切欠部を形成す る。この際、焼成後に基板の切断を行う場合には、焼成 前にグリーンシート積層体に切欠部形成用の穴を通るス ナップライン(切断線)をプレス成形し、焼成後にスナ ップラインに沿って折り割れば良い。このようにして製 造されたセラミック多層基板は、前述した請求項1又は 2の構成となり、基板の切欠部を位置合せピンに嵌合さ せることで、基板を精度良く位置合せして印刷等の後工

程を行う。

[0012]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図1乃至図4に基 づいて説明する。まず、図1及び図2に基づいてセラミ ック多層基板(以下「基板」と略称する)11の構成を 説明する。図1に示すように、基板11の隣接する2辺 の端縁には表面位置合せ用の切欠部12が合計3個形成 され、残りの2辺の端縁には、表面位置合せ用の切欠部 12と表裏反対の関係になる裏面位置合せ用の切欠部1 3が合計3個形成されている。表面位置合せ用の切欠部 12は、表面層の凹みより他の層の方が例えば0.1m m以上深く凹んだ段差状に形成され、位置合せピン14 に嵌合したときに、表面層の切欠部12内縁が位置合せ ピン14に必ず当接した状態となるようになっている。 一方、裏面位置合せ用の切欠部13は、裏面層の凹みよ り他の層の方が例えばO. 1mm以上深く凹んだ段差状 に形成され、裏面位置合せ時には裏面層の切欠部13内 緑が位置合せピン14に必ず当接した状態となるように なっている。

【0013】上記基板11は、図2(a)に示すように、従来同様、複数枚のグリーンシート15を積層・焼成して製造され、各グリーンシート15には、多数のビアホール16が打抜き型やパンチングマシーン等で打ち抜き形成され、このビアホール16の内部に導体材料を充填してビア17が形成されている。また、基板11の内層には、積層前にグリーンシート15に印刷された時体、誘電体等の内層パターン18(図4参照)が設けられている。基板11の表面層及び裏面層には、基板焼成後に導体パターン19(図2に表面層の導体のみ図示、表面層の導体は図6に符号「4」で図示)が印刷・焼成され、その印刷時の位置合せは、位置合せ台25上で3箇所の切欠部12(又は13)を3本の位置合せピン14に嵌合することによって行われる。

【0014】次に、上記構成の基板11を低温焼成(1000℃以下で焼成)する場合の製造方法の一例を図3及び図4を用いて説明する。ここで使用するグリーンシート15の作り方は、CaOーAl2O3ーSiO2ーB2O3系のガラス粉末60wt%とアルミナ粉末40wt%とを混合した粉体に、可塑剤(例えばDOP)、バインダー(例えばアクリル樹脂)、溶剤(トルエン、キシレン、アルコール類)を加え、十分に混練して粘度2000~40000cpsのスラリーを作成し、ドクターブレード法によって例えば0.3mm厚の低温焼成用のグリーンシートを形成する。

【0015】この後、打抜き型やパンチングマシーン等を用いて、グリーンシート15の所定位置に0.05~1.00mmの程度の多数のピアホール16と、4個のガイド穴20及び6個の切欠部形成用の角穴21.22を同時に打ち抜き形成する。ここで、ガイド穴20は、グリーンシート15の四隅部にそれぞれ形成され、グリ

ーンシート15上のパターン印刷や積層の際に、このガ イド穴20にガイドピン(図示せず)を挿通することで 各層のグリーンシート15が位置決めされる。また、切 欠部形成用の角穴21,22は、積層後に切断される線 23上に位置し、最終的に切欠部12, 13となる。図 3 (a)及び(d)に示すように、表面層と裏面層とな るグリーンシート15には、小さな角穴21とこれより 例えば0.1mm以上大きな角穴22がそれぞれ対称位 置に3個ずつ形成され、表面層と裏面層とでは大小の角 穴22,21の位置関係が反対になっている。また、図 3 (b) 及び(c) に示すように、内層となるグリーン シート15には、大きな角穴22のみが合計6個形成さ れている。各グリーンシート15に形成する合計6個の 角穴21,22は同じ位置に形成され、各グリーンシー ト15を積層したときに、角穴21, 22で上下に貫通 する貫通孔を形成すると共に、表面層と裏面層ではそれ ぞれ3個の小さな角穴21が他の層の大きな角穴22に 重なり合った状態となる。

【0016】上述したようにして各層のグリーンシート 15にビアホール16、ガイド穴20及び切欠部形成用 の角穴21,22を同時に打ち抜き形成した後、層間を 電気的に接続できるように、各グリーンシート15のビ アホール16にAg系導体材料を充填する。この後、図 4 (a) に示すように、内層及び裏面層の各グリーンシ ート15上に、内層パターン18をAg、Ag-Pd、 Ag-Pt、Ag-Pd-Pt等の導体材料ペーストを 使用してスクリーン印刷した後、各グリーンシート15 を積層し、この積層体を、例えば80~150℃、50 ~ 2 5 0 k g / c m² の条件で熱圧着して一体化する。 上述した内層パターン18の印刷と積層の際のグリーン シート15の位置決めは、グリーンシート15の四隅部 のガイド穴20にガイドピン(図示せず)を挿通するこ とで行われる。上述のようにして熱圧着された積層体を 切断線23に沿って切断する。この切断により、各角穴 21, 22が分割され、切欠部12, 13となる。この 積層体を電気式連続ベルト炉を使用して、空気中で90 0℃、20分の保持条件で焼成し、セラミック多層基板 11を作成する。

【0017】この後、基板11の表面に導体パターン19を印刷する場合には、図1及び図2に示すように、位置合せ台25上で表面位置合せ用の切欠部12を基準にして位置合せする。この場合、表面位置合せ用の切欠部12は、表面層の凹みより他の層の方が例えば0.1mm以上深く凹んだ段差状になっているので、位置合せピン14に嵌合したときに、表面層の切欠部12の内縁が位置合せピン14に必ず当接した状態となる。仮に、積層ずれや切断線23のずれが生じたり、或は切断部にバリがあったとしても、これらは表面層の切欠部12の内縁と位置合せピン14との当接状態に何ら影響を与える

ことはなく、常に表面層の切欠部12の内縁を基準にした位置合せが可能となる。しかも、切欠部12となる角穴21を、グリーンシート15にビアホール16等を形成する際に同時に打ち抜き形成するので、表面層のビア17と位置合せピン14(表面層の切欠部12の内縁)との間の距離A(図2参照)を常に一定にできて、基板焼成後の後工程の位置合せで最も必要な表面層のビア17の位置合せ精度を極めて正確に確保できる。

【0018】このようにして正確に位置合せされた基板 11の表面に、Au系導体を使用して導体パターン19 を印刷して焼成する。一方、基板11の裏面に導体パターン19を印刷する場合には、基板11を裏返して、裏面位置合せ用の切欠部13を位置合せピン14に嵌合して位置合せを行えば良い。つまり、裏面位置合せ用の切欠部13は、裏面層の凹みより他の層の方が例えば0 1mm以上深く凹んだ段差状になっているので、裏面位置合せ時には基板11の裏面層の切欠部13の内縁が位置合せピン14に必ず当接した状態となり、常に裏面層の切欠部13を基準にした正確な位置合せが可能となる。

【0019】本発明者らは以上説明した製造方法により基板11を作製し、その基板11の表面に導体パターン19を印刷・焼成して、導体パターン19とピア17との位置ずれによる不良発生率を評価した結果、図2(b)に示すように、常に導体パターン19とピア17とが完全に重なり合った状態となり、不良発生率は0%

【0020】これに対し、比較例として位置合せ用の切欠部12、13の無い図5の形態の基板を製造し、その基板の表面に導体パターンを印刷・焼成して、導体パターンとピアとの位置ずれによる不良発生率を評価した結果、導体パターンがピアからずれたものがかなり出来てしまい、不良発生率は16%にもなった。

【0021】以上の試験結果から明らかなように、本実施例によれば、基板11の端縁に位置合せ用の切欠部12、13を段差状に形成することで、基板11の位置合せ精度を飛躍的に向上することができ、品質向上・歩行に満たすことができる。しかも、位置合せピン14を用いて基板11の位置合せを行うことができるため、基板11の位置合せに高精度CCDカメラ等を用いた高価な位置合せ装置を必要とせず、設備コスト低減の要求も満たすことができる。更に、位置合サスト低減の要求も満たすことができる。更に、位置合サスト低減の要求も満たすことができる。更に、位置合サスト低減の要求も満たすことができる。更に、位置合サスト低減の要求も満たすことができる。更に、位置合サスト低減の要求も満たすことができる。更に、位置合サストに対していて、製造工数も従来と同じであり、製造能率も低下せずに済む。

【0022】ところで、位置合せ用の切欠部12,13 に代えて、位置合せ穴を基板11に形成した場合、上記 実施例と比較して、位置合せピンを位置合せ穴に真上か ら挿入する作業が面倒であるばかりか、位置合せピンの 挿入時に位置合せ穴の周縁が欠けてしまうおそれがあり、これが歩留りを悪くする原因となる。この点、上記実施例では、穴ではなく、外側方に開放された切欠部12、13であるので、位置合せピン14との嵌合を外側方から容易に行うことができて、切欠部12、13の周縁が欠ける可能性は穴の場合と比較して遥かに小さくて済む。

【0023】尚、上記実施例では、グリーンシート15の積層体から基板11を切断する工程を焼成前に行うようにしたが、これに限定されず、従来同様、焼成後の積層体から基板11を切断するようにしても良い。具体的には、グリーンシート15の積層後に、その積層体の表面にスナップライン(切断用の溝)をプレス成形し、これを焼成した後、該積層体をスナップラインで折り割ることにより、焼成後の積層体から基板11を切断するものである。

【0024】また、上記実施例は、本発明を基板両面に 導体パターン等を後付けする両面配線のセラミック多層 基板に適用したものであるが、片面のみに導体パターン 等を後付けするセラミック多層基板に適用しても良く、 この場合には、上記実施例から裏面位置合せ用の切欠部 13を無くせば良い。

【0025】また、上記実施例は、本発明を低温焼成のセラミック多層基板に適用したものであるが、アルミナ多層基板等、他のセラミック材料で形成した多層基板にも適用可能であることは言うまでもない。その他、本発明は、位置合せ用の切欠部12,13の個数や位置或は形状を必要に応じて適宜変更しても良い等、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できることは言うまでもない。

[0026]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明の請求項1のセラミック多層基板によれば、基板の端縁に形成された表面位置合せ用の切欠部は、表面層の凹みより他の層の方が深く凹んだ段差状になっているので、基板位置合せ時には基板の表面層の切欠部内縁が位置合せピンに必ず当接した状態となり、常に表面層の切欠部内縁を位置合せの基準にして、積層ずれ、外周切断線のずれやバリの影響を受けない高精度な位置合せを行うこ

とができ、品質向上・歩留り向上の要求を満たすことができる。しかも、位置合せピンを用いて基板の位置合せを行うことができるため、基板の位置合せに高精度CCDカメラ等を用いた高価な位置合せ装置を必要とせず、設備コスト低減の要求も満たすことができる。

【0027】また、請求項2の構成では、基板端縁に、 表面位置合せ用の切欠部と、これとは表裏反対の関係に なる裏面位置合せ用の切欠部とを形成したので、基板の 表裏両面に対して高い位置合せ精度で印刷等の後工程を 行うことができる。

【0028】更に、請求項3の製造方法では、各切欠部を形成するための穴を、グリーンシートにピアホール等を形成する際に同時に形成するようにしたので、ピアホールと切欠部形成用の穴とを常に一定の位置関係で形成することができて、基板焼成後の後工程の位置合せで最も必要な表面層のピアの位置合せ精度を極めて正確に確保できると共に、製造工数が全く増加せず、製造能率も低下せずに済む利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示すもので、(a)はセラミック多層基板の平面図、(b)は(a)のA-A'線に沿って示す縦断面図である。

【図2】(a)は切欠部と位置合せピンとの関係を示す 主要部の拡大縦断面図、(b)は同平面図である。

【図3】各層に積層されるグリーンシートのパンチング 工程後の状態を示す平面図である。

【図4】印刷工程から焼成工程までの工程を説明する工程図である。

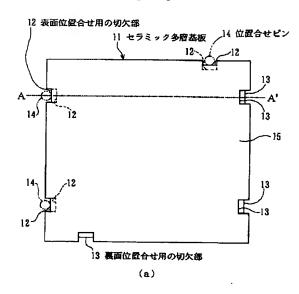
【図5】(a)は従来の基板の位置合せ方法を説明するための基板の平面図、(b)は同側面図である。

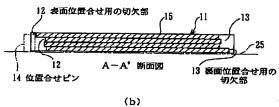
【図6】ビアと導体パターンとの間の位置ずれの原因を 説明する図である。

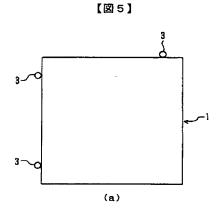
【符号の説明】

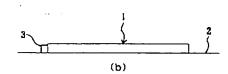
1 1…基板、1 2…表面位置合せ用の切欠部、1 3…裏面位置合せ用の切欠部、1 4…位置合せピン、1 5…グリーンシート、1 6…ビアホール、1 7…ビア、1 9… 導体パターン、2 0…ガイド穴、2 1、2 2…角穴、2 3…切断線。



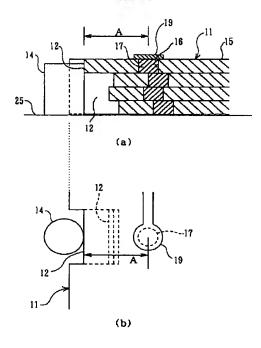




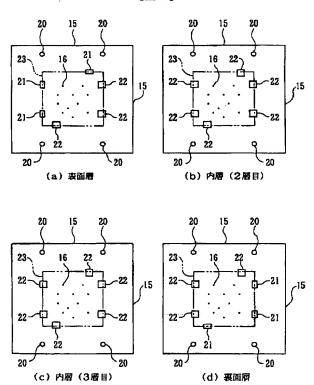




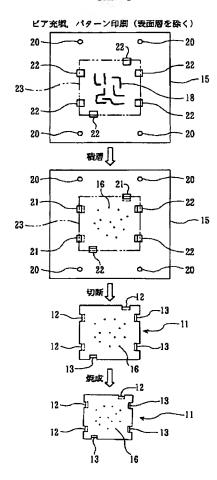
[図2]



[図3]



[図4]



【図6】

